

CSD17382F4 30V N チャネル FemtoFET™ MOSFET

1 特長

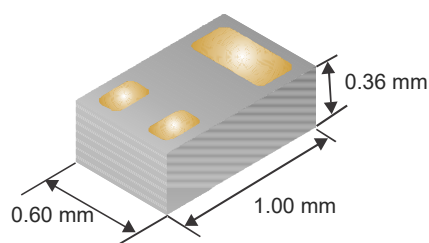
- 低オン抵抗
- 低い Q_g および Q_{gd}
- 低スレッショルド電圧
- 非常に小さな外形 (0402 ケース・サイズ)
 - 1.0mm × 0.6mm
- 超薄型プロファイル
 - 高さ 0.36mm
- ESD 保護ダイオード搭載
 - HBM 定格 3kV 超
 - CDM 定格 2kV 超
- 鉛およびハロゲン不使用
- RoHS 準拠

2 アプリケーション

- ロード・スイッチ・アプリケーションに最適
- 汎用スイッチング・アプリケーションに最適化
- 単一セル・バッテリーのアプリケーション
- ハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーション

3 概要

この 30V、54mΩ、N チャネル FemtoFET™ MOSFET テクノロジは、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するように設計され、最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えて、占有面積を 60% 以上減らすことができます。



標準的な部品寸法

製品概要

$T_A = 25^\circ\text{C}$		標準値	単位
V_{DS}	ドレイン - ソース間電圧	30	V
Q_g	ゲートの合計電荷 (4.5V)	2.1	nC
Q_{gd}	ゲート電荷、ゲート - ドレイン間	0.63	nC
$R_{DS(on)}$	ドレイン - ソース間オン抵抗	$V_{GS} = 1.8\text{V}$	110 mΩ
		$V_{GS} = 2.5\text{V}$	67 mΩ
		$V_{GS} = 4.5\text{V}$	56 mΩ
		$V_{GS} = 8.0\text{V}$	54 mΩ
$V_{GS(th)}$	スレッショルド電圧	0.9	V

製品情報

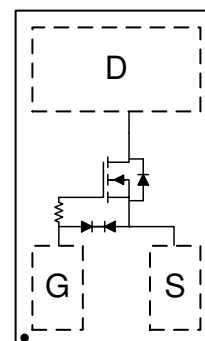
デバイス ⁽¹⁾	数量	メディア	パッケージ	出荷形態
CSD17382F4	3000	7 インチ・リール	Femto (0402) 1.0mm × 0.6mm SMD リードレス	テープ・アンド・リール
CSD17382F4T	250			

- (1) 利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

絶対最大定格

$T_A = 25^\circ\text{C}$		値	単位
V_{DS}	ドレイン - ソース間電圧	30	V
V_{GS}	ゲート - ソース間電圧	10	V
I_D	連続ドレイン電流 ⁽¹⁾	2.3	A
I_{DM}	パルス・ドレイン電流 ⁽²⁾	14.8	A
P_D	消費電力 ⁽¹⁾	500	mW
ESD 定格	人体モデル (HBM)	3000	V
	デバイス帯電モデル (CDM)	2000	V
T_J , T_{stg}	動作時の接合部温度、保存温度	-55~150	°C
E_{AS}	アバランシェ・エネルギー、単一パルス $I_D = 6.5\text{A}$, $L = 0.1\text{mH}$, $R_G = 25\Omega$	2.1	mJ

- (1) $R_{\theta JA} = 245^\circ\text{C/W}$ (標準値、厚さ 0.06 インチ (1.52mm) の FR4 PCB 上の面積 1 平方インチ (6.45cm²)、厚さ 2oz (0.071mm) の Cu パッドに実装した場合)
- (2) パルス幅 $\leq 100\mu\text{s}$ 、デューティ・サイクル $\leq 1\%$



上面図



Table of Contents

1 特長	1	6.2 Receiving Notification of Documentation Updates.....	7
2 アプリケーション	1	6.3 Trademarks.....	7
3 概要	1	6.4 Electrostatic Discharge Caution.....	7
4 Revision History	2	6.5 Glossary.....	7
5 Specifications	3	7 Mechanical, Packaging, and Orderable Information	8
5.1 Electrical Characteristics.....	3	7.1 Mechanical Dimensions.....	8
5.2 Thermal Information.....	3	7.2 Recommended Minimum PCB Layout.....	9
5.3 Typical MOSFET Characteristics.....	4	7.3 Recommended Stencil Pattern.....	9
6 Device and Documentation Support	7	7.4 CSD17382F4 Embossed Carrier Tape Dimensions..	10
6.1 サポート・リソース.....	7		

4 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision B (October 2021) to Revision C (February 2022)	Page
• 超薄型プロファイルの箇条書き項目を、高さ 0.35mm から 0.36mm に変更。.....	1
• 超薄型プロファイルの画像の高さを 0.35mm から 0.36mm に更新。.....	1
• Changed ultra-low profile image height from 0.35 mm to 0.36 mm.....	8
• Added FemtoFET Surface Mount Guide note.....	9

Changes from Revision A (December 2016) to Revision B (October 2021)	Page
• 文書全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新.....	1

Changes from Revision * (April 2016) to Revision A (December 2016)	Page
• Changed the TEST CONDITIONS for g_{fs} Transconductance From: $V_{DS} = 15\text{ V}$ To: $V_{DS} = 3\text{ V}$ in the セクション 5.1 section.	3
• Added セクション 6.2 in the セクション 6 section.	7
• Updated all mechanical drawings.	8

5 Specifications

5.1 Electrical Characteristics

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (unless otherwise stated)

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
STATIC CHARACTERISTICS						
BV _{DSS}	Drain-to-source voltage	V _{GS} = 0 V, I _{DS} = 250 μA	30			V
I _{DSS}	Drain-to-source leakage current	V _{GS} = 0 V, V _{DS} = 24 V			1	μA
I _{GSS}	Gate-to-source leakage current	V _{DS} = 0 V, V _{GS} = 10 V			5	μA
V _{GS(th)}	Gate-to-source threshold voltage	V _{DS} = V _{GS} , I _{DS} = 250 μA	0.7	0.9	1.2	V
R _{DS(on)}	Drain-to-source on-resistance	V _{GS} = 1.8 V, I _{DS} =0.5 A		110	180	mΩ
		V _{GS} = 2.5 V, I _{DS} =0.5 A		67	82	mΩ
		V _{GS} = 4.5 V, I _{DS} = 0.5 A		56	67	mΩ
		V _{GS} = 8.0 V, I _{DS} = 0.5 A		54	64	mΩ
g _{fs}	Transconductance	V _{DS} = 3 V, I _{DS} = 0.5 A		5.9		S
DYNAMIC CHARACTERISTICS						
C _{iss}	Input capacitance	V _{GS} = 0 V, V _{DS} = 15 V, f = 1 MHz		267	347	pF
C _{oss}	Output capacitance			31.0	40.3	pF
C _{rss}	Reverse transfer capacitance			15.0	19.5	pF
R _G	Series gate resistance			220		Ω
Q _g	Gate charge total (4.5 V)	V _{DS} = 15 V, I _{DS} = 0.5 A		2.1	2.7	nC
Q _{gd}	Gate charge gate-to-drain			0.63		nC
Q _{gs}	Gate charge gate-to-source			0.41		nC
Q _{g(th)}	Gate charge at V _{th}			0.12		nC
Q _{oss}	Output charge	V _{DS} = 15 V, V _{GS} = 0 V		1.53		nC
t _{d(on)}	Turn on delay time	V _{DS} = 15 V, V _{GS} = 4.5 V, I _{DS} = 0.5 A, R _G = 0 Ω		59		ns
t _r	Rise time			111		ns
t _{d(off)}	Turn off delay time			279		ns
t _f	Fall time			270		ns
DIODE CHARACTERISTICS						
V _{SD}	Diode forward voltage	I _{SD} = 0.5 A, V _{GS} = 0 V		0.7	1.0	V

5.2 Thermal Information

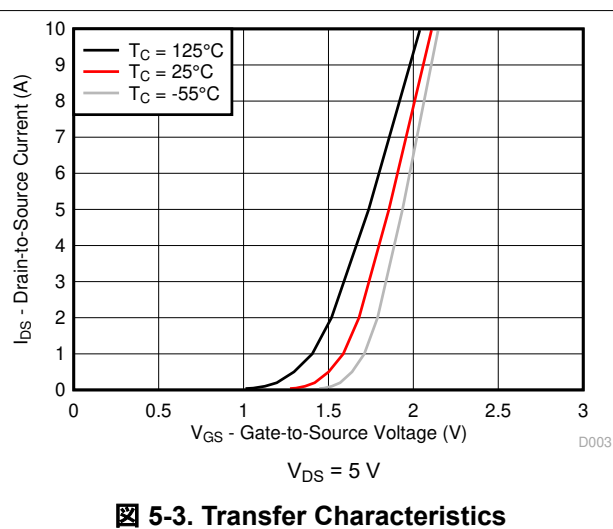
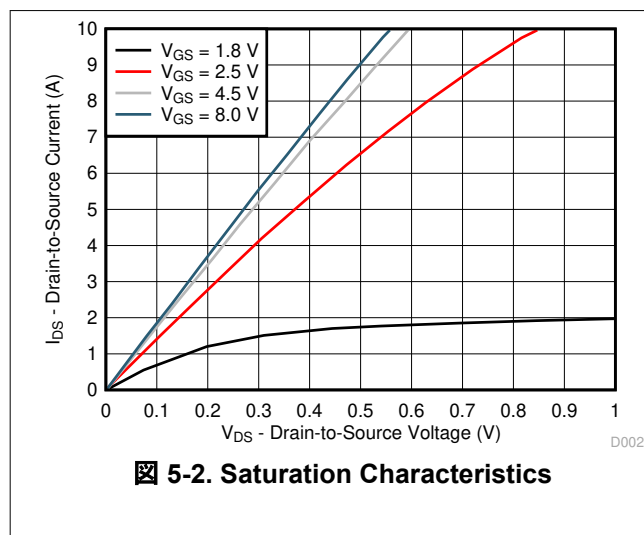
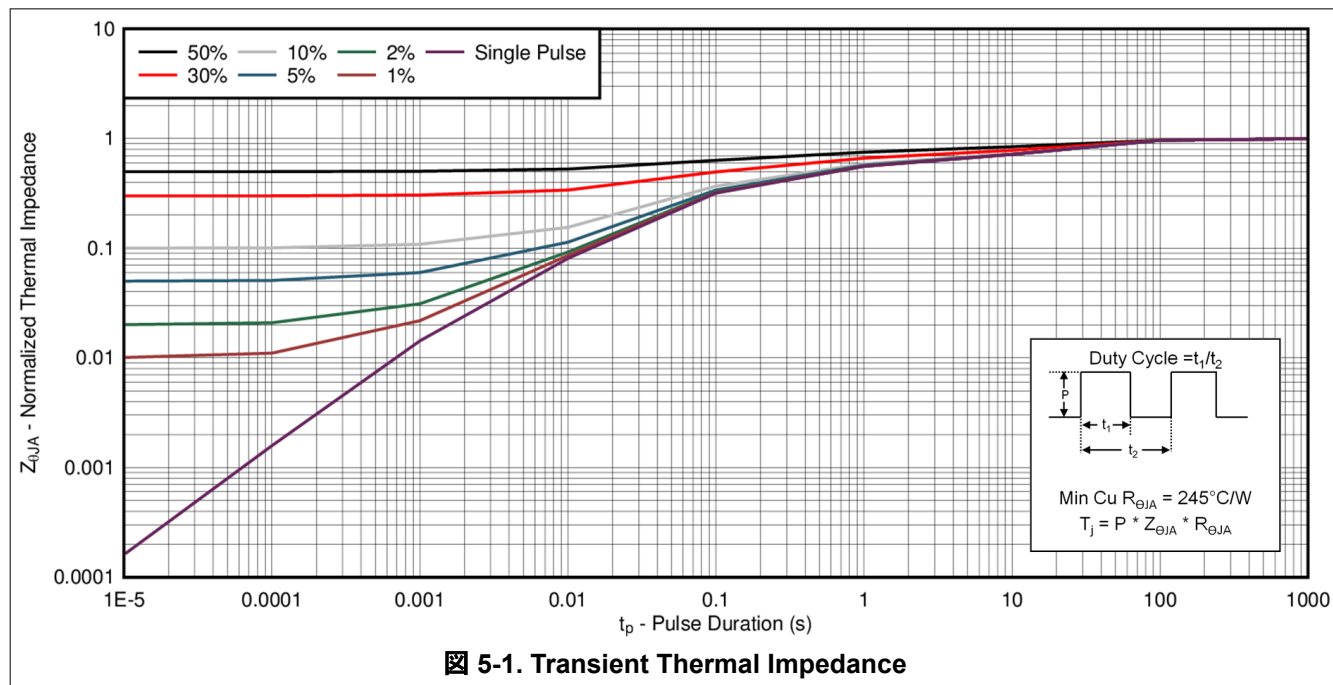
$T_A = 25^\circ\text{C}$ (unless otherwise stated)

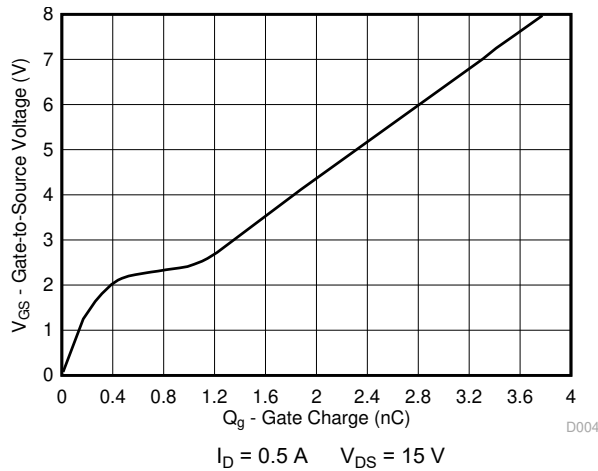
THERMAL METRIC		TYPICAL VALUES	UNIT
$R_{\theta JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance ⁽¹⁾	85	$^\circ\text{C/W}$
	Junction-to-ambient thermal resistance ⁽²⁾	245	$^\circ\text{C/W}$

- (1) Device mounted on FR4 material with 1-in² (6.45-cm²), 2-oz. (0.071-mm) thick Cu.
 (2) Device mounted on FR4 material with minimum Cu mounting area.

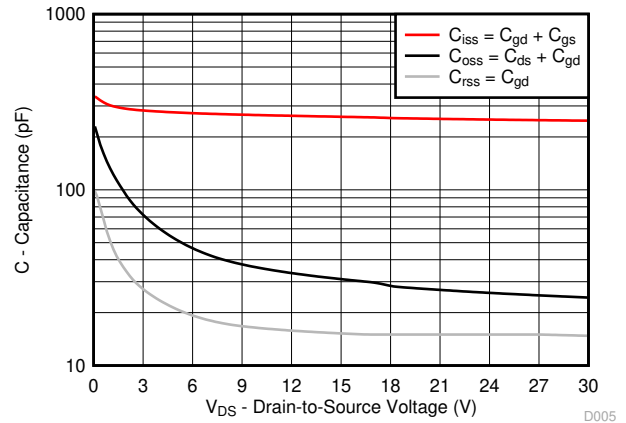
5.3 Typical MOSFET Characteristics

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (unless otherwise stated)

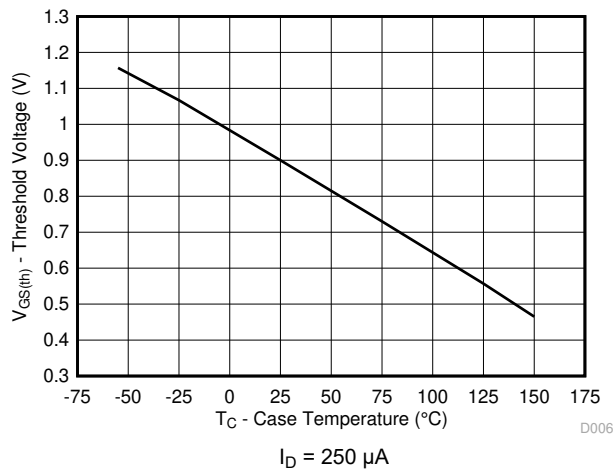




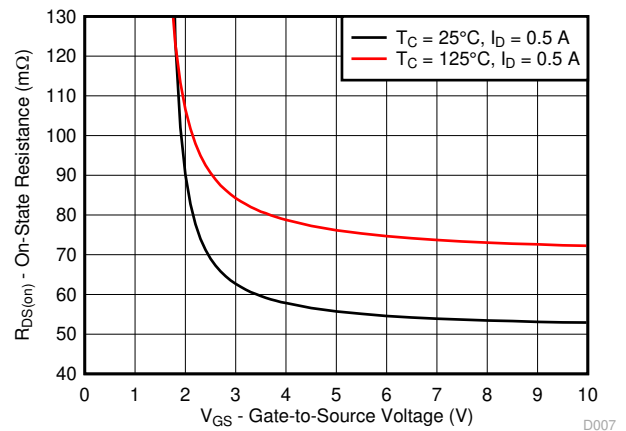
5-4. Gate Charge



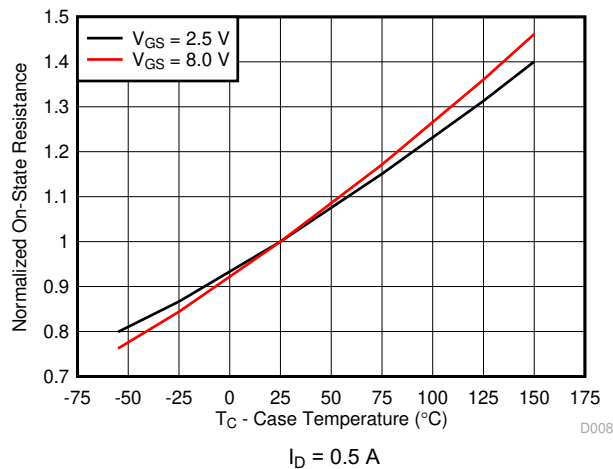
5-5. Capacitance



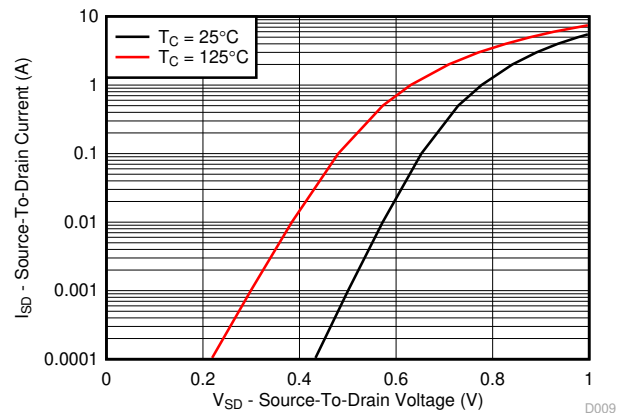
5-6. Threshold Voltage vs Temperature



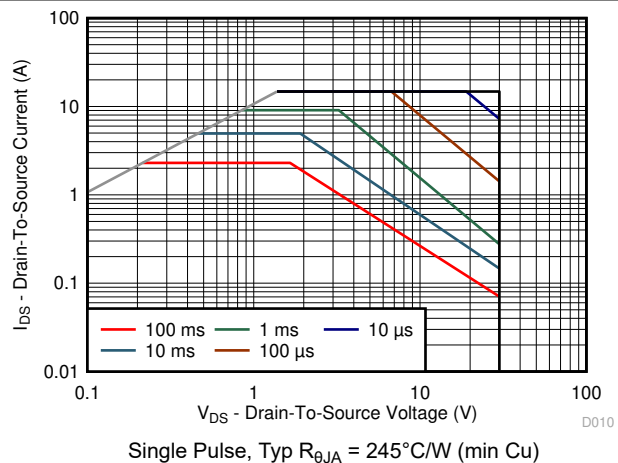
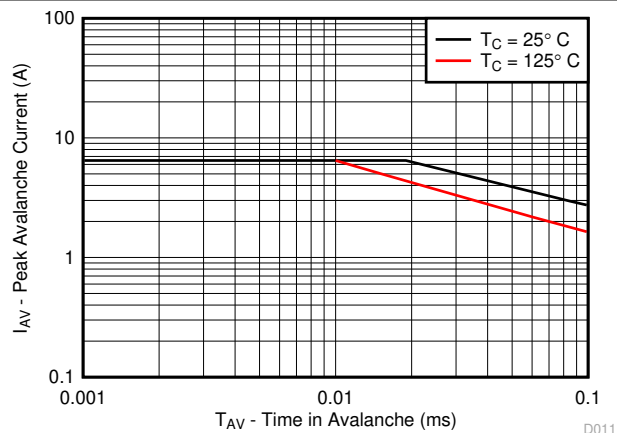
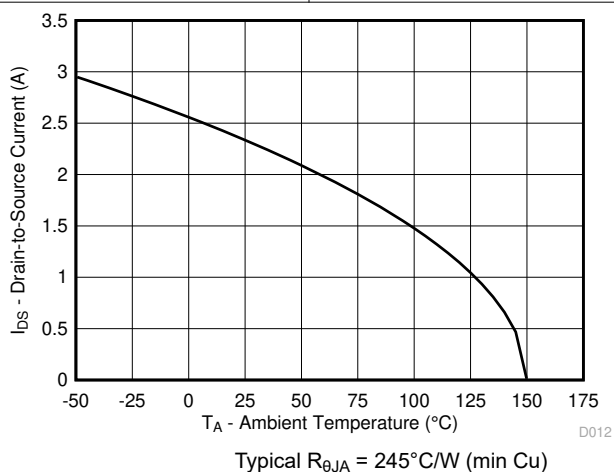
5-7. On-State Resistance vs Gate-to-Source Voltage



5-8. Normalized On-State Resistance vs Temperature



5-9. Typical Diode Forward Voltage


 **5-10. Maximum Safe Operating Area (SOA)**

 **5-11. Single Pulse Unclamped Inductive Switching**

 **5-12. Maximum Drain Current vs Temperature**

6 Device and Documentation Support

6.1 サポート・リソース

[TI E2E™ サポート・フォーラム](#)は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらは TI の仕様を構成するものではなく、必ずしも TI の見解を反映したものではありません。TI の[使用条件](#)を参照してください。

6.2 Receiving Notification of Documentation Updates

To receive notification of documentation updates, navigate to the device product folder on ti.com. In the upper right corner, click on *Alert me* to register and receive a weekly digest of any product information that has changed. For change details, review the revision history included in any revised document.

6.3 Trademarks

FemtoFET™ is a trademark of Texas Instruments.

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

6.4 Electrostatic Discharge Caution



This integrated circuit can be damaged by ESD. Texas Instruments recommends that all integrated circuits be handled with appropriate precautions. Failure to observe proper handling and installation procedures can cause damage.

ESD damage can range from subtle performance degradation to complete device failure. Precision integrated circuits may be more susceptible to damage because very small parametric changes could cause the device not to meet its published specifications.

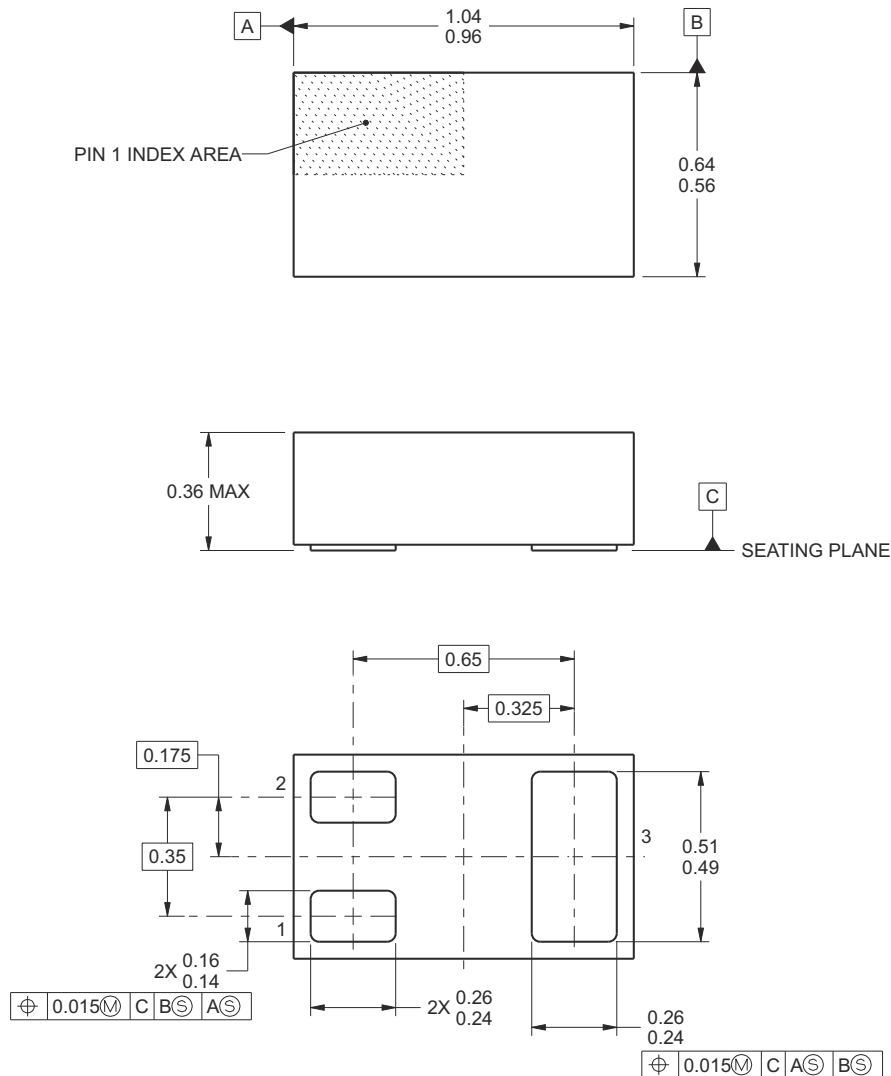
6.5 Glossary

[TI Glossary](#) This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.

7 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

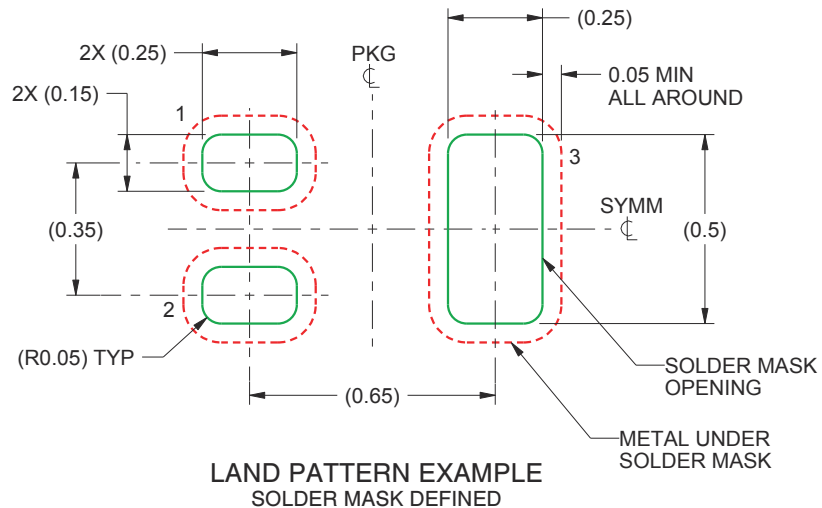
The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

7.1 Mechanical Dimensions



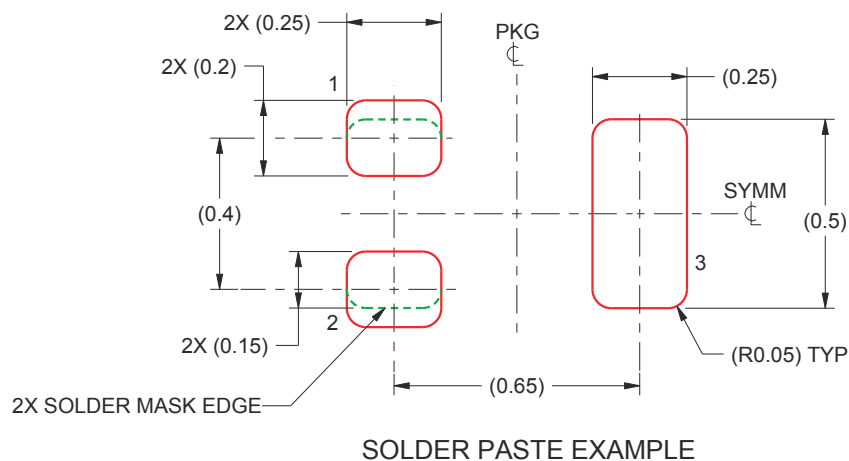
- A. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
- B. This drawing is subject to change without notice.
- C. This package is a Pb-free bump design. Bump finish may vary. To determine the exact finish, refer to the device datasheet or contact a local TI representative.

7.2 Recommended Minimum PCB Layout



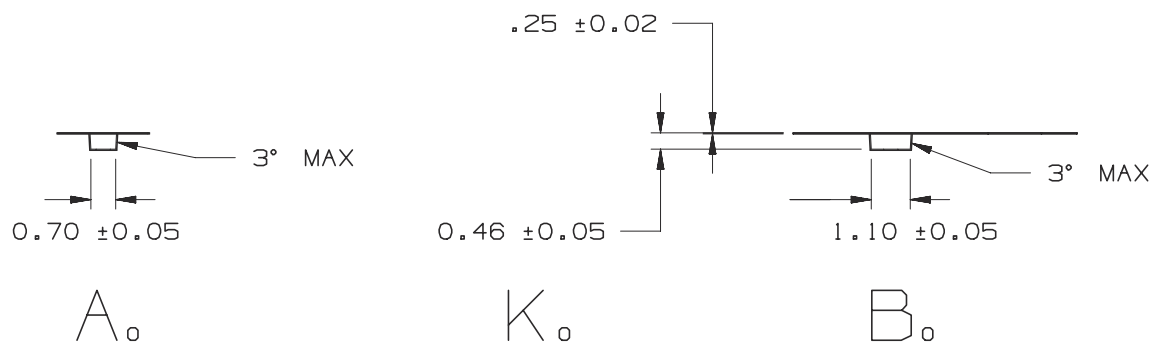
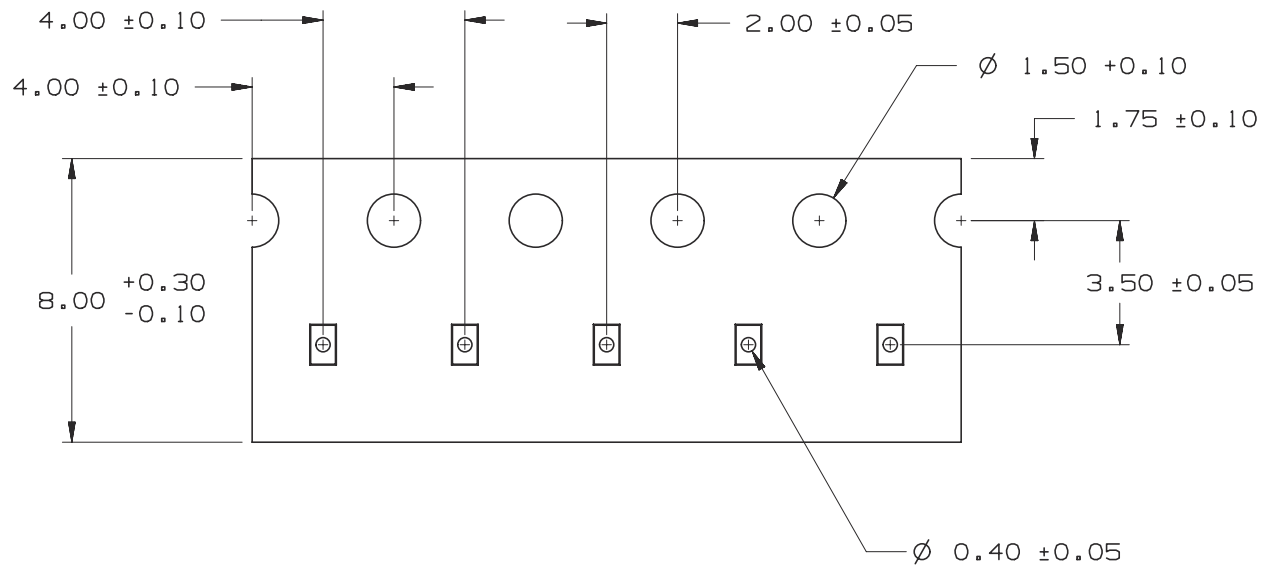
- A. All dimensions are in millimeters.
- B. For more information, see [FemtoFET Surface Mount Guide](#) (SLRA003D).

7.3 Recommended Stencil Pattern



- A. All dimensions are in millimeters.
- B. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

7.4 CSD17382F4 Embossed Carrier Tape Dimensions



- A. Pin 1 is oriented in the top-right quadrant of the tape enclosure (quadrant 2), closest to the carrier tape sprocket holes.

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
CSD17382F4	Active	Production	PICOSTAR (YJC) 3	3000 LARGE T&R	Yes	NIAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 150	HM
CSD17382F4.B	Active	Production	PICOSTAR (YJC) 3	3000 LARGE T&R	Yes	NIAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 150	HM
CSD17382F4T	Active	Production	PICOSTAR (YJC) 3	250 SMALL T&R	Yes	NIAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 150	HM
CSD17382F4T.B	Active	Production	PICOSTAR (YJC) 3	250 SMALL T&R	Yes	NIAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 150	HM

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated